**Николичев Дмитрий Евгеньевич. Исследование состава самоорганизованных нанокластеров GexSi1-x/Si методом сканирующей оже-микроскопии : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Николичев Дмитрий Евгеньевич; [Место защиты: Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского].- Нижний Новгород, 2009.- 142 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-1/594**